

VS150E

TEST DATA IEC61000 SERIES

テストデータ
IEC61000シリーズ

DWG No. A242-58-01		
APPD	CHK	DWG
H.Matsumoto 2/Dec/08	Shimamura 2,Dec,'08	Ryuman 2,Dec,'08

INDEX

	PAGE
1. 静電気放電イミュニティ試験	R-1
Electrostatic Discharge Immunity Test (IEC61000-4-2)	
2. 放射性無線周波数電磁界イミュニティ試験	R-2
Radiated Radio-Frequency Electromagnetic Field Immunity Test (IEC61000-4-3)	
3. 電気的ファーストランジエントバーストイミュニティ試験	R-3
Electrical Fast Transient / Burst Immunity Test (IEC61000-4-4)	
4. サージイミュニティ試験	R-4
Surge Immunity Test (IEC61000-4-5)	
5. 伝導性無線周波数電磁界イミュニティ試験	R-5
Conducted Disturbances Induced by Radio-Frequency Field Immunity Test (IEC61000-4-6)	
6. 電力周波数磁界イミュニティ試験	R-6
Power Frequency Magnetic Field Immunity Test (IEC61000-4-8)	
7. 電圧ディップ、瞬停イミュニティ試験	R-7
Voltage Dips, Short Interruptions Immunity Test (IEC61000-4-11)	

※ 試験結果は、代表データであります。全ての製品はほぼ同等な特性を示します。
従いまして、以下の結果は実力値とお考え願います。

Test results are typical data. Nevertheless the following results are considered to be actual capability data because all units have nearly the same characteristics.

1. 静電気放電イミュニティ試験

Electrostatic Discharge Immunity Test (IEC61000-4-2)

MODEL : VS150E

(1) 使用計測器 Equipment Used

静電気試験機 : NSG435 (SCHAFFNER)

Electro Static Discharge Simulator

放電抵抗 : 330Ω

Discharge Resistance

静電容量 : 150pF

Capacity

(2) 試験条件 Test Conditions

・入力電圧 : 100VAC

Input Voltage

・出力電流 : 100%

Output Current

・試験回数 : 10回

Test Times

・周囲温度 : 25°C

Ambient Temperature

・出力電圧 : 定格

Output Voltage

Rated

・極性 : +, -

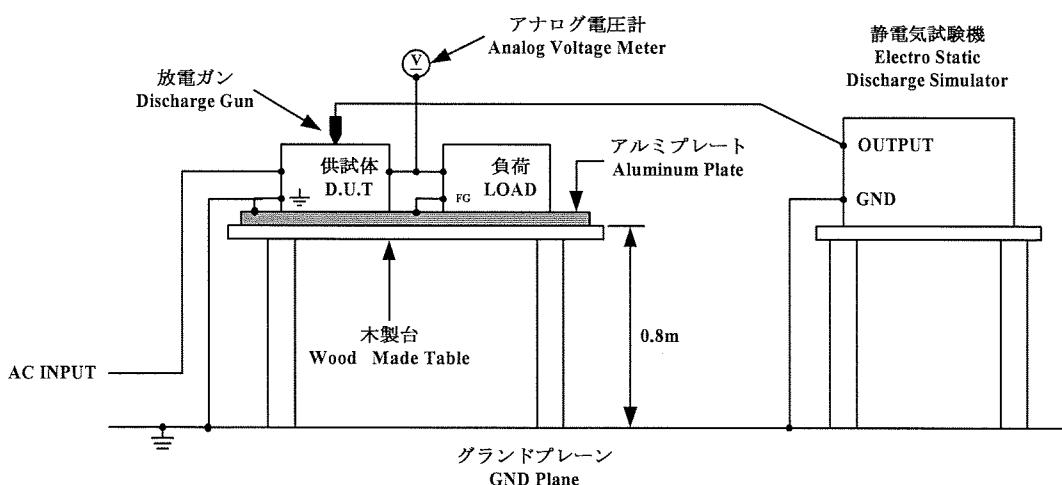
Polarity

・放電間隔 : >1秒

Discharge Interval

>1 second

(3) 試験方法及び印加箇所 Test Method and Device Test Point

接触放電 : \pm 、ネジ止め部Contact Discharge \pm , Screw気中放電 : 入出力端子、 \pm 、ネジ止め部Air Discharge Input and output terminal, \pm , Screw

(4) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中の出力電圧変動は初期値(試験前)の±5%を限度とする事。

Output voltage regulation not to exceed ±5% of initial (before test) value during test.

2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事。

Output voltage to be within regulation specification after the test.

3. 1、2共に発煙／発火及び出力ダウンなき事。

Along with 1 and 2, without the occurrence of smoke and fire, as well as no output failure.

(5) 試験結果 Test Result

Contact Discharge (kV)	VS150E-5	VS150E-24	Air Discharge(kV)	VS150E-5	VS150E-24
2	PASS	PASS	2	PASS	PASS
4	PASS	PASS	4	PASS	PASS
			8	PASS	PASS

2. 放射性無線周波数電磁界イミュニティ試験

Radiated Radio-Frequency Electromagnetic Field Immunity Test (IEC61000-4-3)

MODEL : VS150E

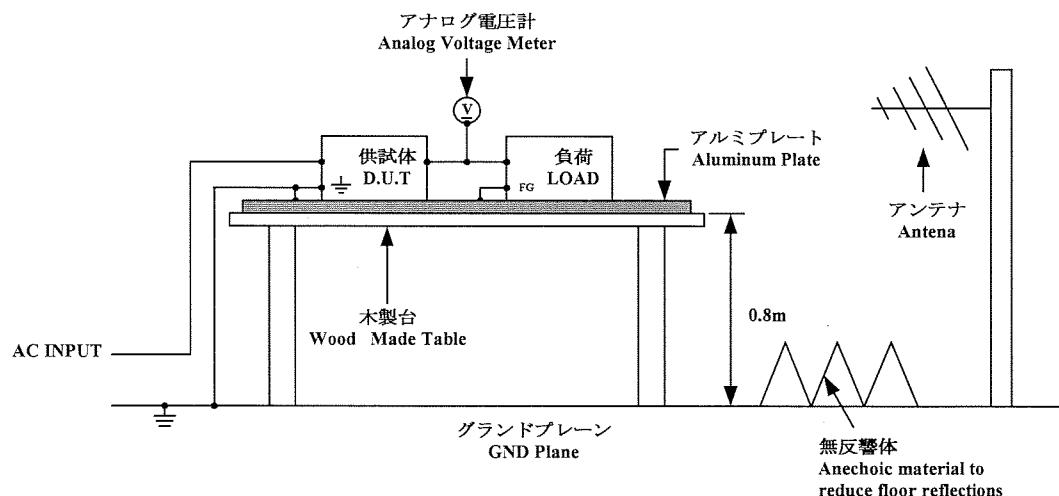
(1) 使用計測器 Equipment Used

シグナルジェネレータ Signal Generator	: 8648C (Hewlett Packard)
パワーアンプシステム Power Amplifier System	: AK500-200 (Kalmus)
パワーリフレクションメーター Power Reflection Meter	: NRT (Rohde & Schwarz)
パワー・ヘッド Power Head	: NAP-Z6 (Rohde & Schwarz)
バイログアンテナ Bilog Antenna	: CBL6140 (Chase)

(2) 試験条件 Test Conditions

・入力電圧 Input Voltage	: 100VAC	・出力電圧 Output Voltage	: 定格 Rated
・出力電流 Output Current	: 100%	・振幅変調 Amplitude Modulated	: 80%, 1kHz
・電磁界周波数 Electromagnetic Frequency	: 80~1000MHz	・周囲温度 Ambient Temperature	: 25°C
・偏波 Wave Angle	: 水平、垂直 Horizontal and Vertical	・距離 Distance	: 3.0m
・スイープコンディション Sweep Condition	: 1.0%ステップ、2.8秒保持 1.0%Step Up, 2.8 Seconds Hold		
・試験方向 Test Angle	: 上下、左右、前後 Top/Bottom, Both Sides, Front/Back		

(3) 試験方法 Test Method



(4) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中の出力電圧変動は初期値(試験前)の±5%を限度とする事。
Output voltage regulation not to exceed ±5% of initial (before test) value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事。
Output voltage to be within regulation specification after the test.
3. 1、2共に発煙／発火及び出力ダウンなき事。
Along with 1 and 2, without the occurrence of smoke and fire, as well as no output failure.

(5) 試験結果 Test Result

Radiation Field Strength (V/m)	VS150E-5	VS150E-24
1	PASS	PASS
3	PASS	PASS
10	PASS	PASS

3. 電気的ファーストランジエントバーストイミュニティ試験
Electrical Fast Transient / Burst Immunity Test (IEC61000-4-4)

MODEL : VS150E

(1) 使用計測器 **Equipment Used**

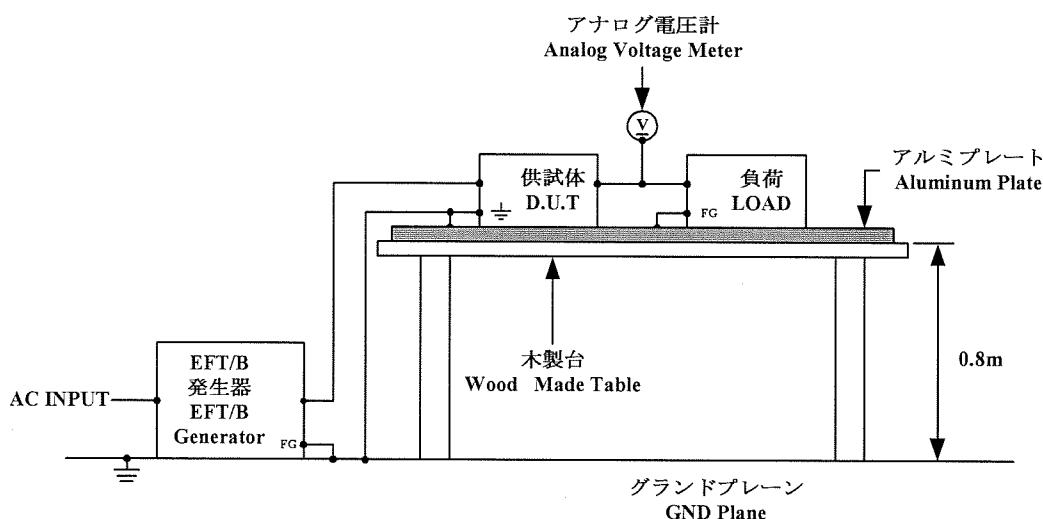
EFT/B発生器 : NSG2025 (SCHAFFNER)
EFT/B Generator

(2) 試験条件 **Test Conditions**

・入力電圧	: 100VAC	・出力電圧	: 定格
Input Voltage		Output Voltage	Rated
・出力電流	: 100%	・試験時間	: 1分間
Output Current		Test Time	1 minute
・極性	: +, -	・周囲温度	: 25°C
Polarity		Ambient Temperature	
・試験回数	: 3回		
Number of Tests	3 times		

(3) 試験方法及び印加箇所 **Test Method and Device Test Point**

(N, L, \pm), (N, L), (N), (L), (\pm)に印加
Apply to (N, L, \pm), (N, L), (N), (L), (\pm).



(4) 判定条件 **Acceptable Conditions**

- 試験中の出力電圧変動は初期値(試験前)の±5%を限度とする事。
Output voltage regulation not to exceed ±5% of initial (before test) value during test.
- 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事。
Output voltage to be within output voltage regulation specification after the test.
- 1, 2共に発煙／発火及び出力ダウンなき事。
Along with 1 and 2, without the occurrence of smoke and fire, as well as no output failure.

(5) 試験結果 **Test Result**

Test Voltage (kV)	Repetition Rate (kHz)	VS150E-5	VS150E-24
0.5	5	PASS	PASS
1	5	PASS	PASS
2	5	PASS	PASS

4. サージイミュニティ試験

Surge Immunity Test (IEC61000-4-5)

MODEL : VS150E

(1) 使用計測器 Equipment Used

サージ発生器 : LSS-15AX (Noiseken)

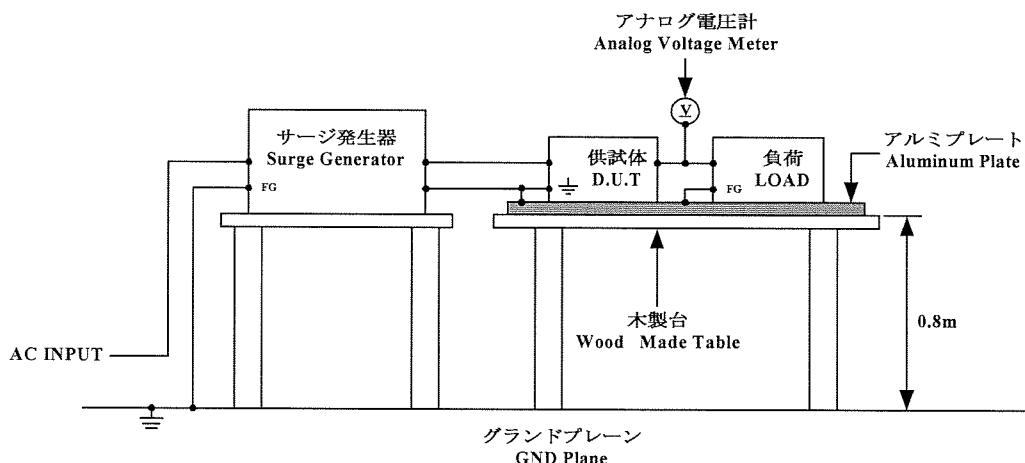
Surge Generator

結合インピーダンス : コモン 12Ω
Coupling Impedance Common
ノーマル 2Ω
Normal結合コンデンサ : コモン 9μF
Coupling Capacitance Common
ノーマル 18μF
Normal

(2) 試験条件 Test Conditions

・入力電圧 Input Voltage	: 100VAC	・出力電圧 Output Voltage	: 定格 Rated
・出力電流 Output Current	: 0, 100%	・試験回数 Test times	: 3回 3 times
・極性 Polarity	: +, -	・モード Mode	: コモン、ノーマル Common, Normal
・位相 Phase	: 0, 90 deg	・周囲温度 Ambient Temperature	: 25°C

(3) 試験方法及び印加箇所 Test Method and Device Test Points

コモンモード (N- $\frac{1}{2}$, L- $\frac{1}{2}$) 及びノーマルモード (N-L) に印加Apply to Common mode (N- $\frac{1}{2}$, L- $\frac{1}{2}$) and Normal mode (N-L).

(4) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中の出力電圧変動は初期値(試験前)の±5%を限度とする事。

Output voltage regulation not to exceed ±5% of initial (before test) value during test.

2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事。

Output voltage to be within regulation specification after the test.

3. 1、2共に発煙／発火及び出力ダウンなき事。

Along with 1 and 2, without the occurrence of smoke and fire, as well as no output failure.

(5) 試験結果 Test Result

Common			Normal		
Test Voltage (kV)	VS150E-5	VS150E-24	Test Voltage (kV)	VS150E-5	VS150E-24
0.5	PASS	PASS	0.5	PASS	PASS
1	PASS	PASS	1	PASS	PASS
2	PASS	PASS			

5. 伝導性無線周波数電磁界イミュニティ試験

Conducted Disturbances Induced by Radio-Frequency

Field Immunity Test (IEC61000-4-6)

MODEL : VS150E

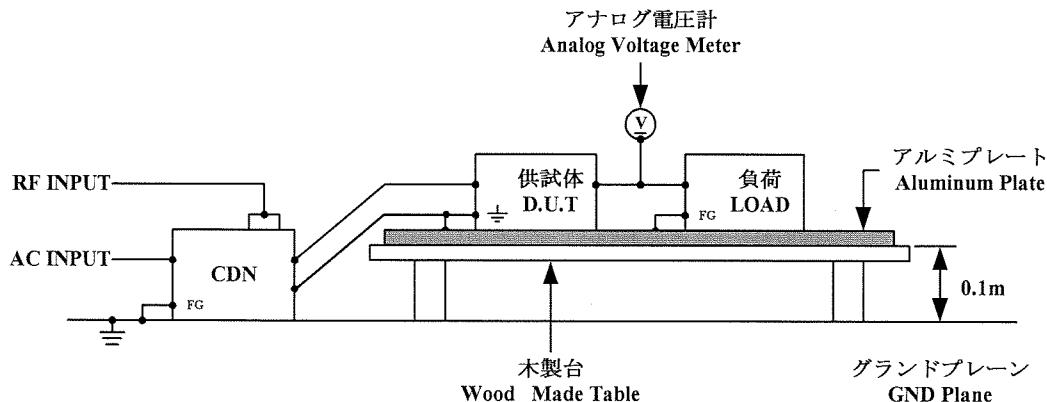
(1) 使用計測器 Equipment Used

RF パワーアンプ	: 116FC (Kalmus)
RF POWER AMPLIFIER	
シグナルジェネレータ	: SMG (ROHDE&SCHWARZ)
SIGNAL GENERATOR	
結合／減結合ネットワーク	: TCDN-801-M3-25 (TOYO Corporation)
COUPLING DE-COUPLING NETWORK (CDN)	

(2) 試験条件 Test Conditions

・入力電圧 Input Voltage	: 100VAC	・出力電圧 Output Voltage	: 定格 Rated
・出力電流 Output Current	: 100%	・電磁界周波数 Electromagnetic Frequency	: 150kHz～80MHz
・周囲温度 Ambient Temperature	: 25°C		
・スイープ・コンディション Sweep Condition	: 1.0%ステップ、2.8秒保持 1.0%Step Up, 2.8 Seconds Hold		

(3) 試験方法 Test Method



(4) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中の出力電圧変動は初期値(試験前)の±5%を限度とする事。
Output voltage regulation not to exceed ±5% of initial (before test) value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事。
Output voltage to be within regulation specification after the test.
3. 1、2共に発煙／発火及び出力ダウンなき事。
Along with 1 and 2, without the occurrence of smoke and fire, as well as no output failure.

(5) 試験結果 Test Result

Voltage Level (V)	VS150E-5	VS150E-24
1	PASS	PASS
3	PASS	PASS
10	PASS	PASS

6. 電力周波数磁界イミュニティ試験

Power Frequency Magnetic Field Immunity Test (IEC61000-4-8)

MODEL : VS150E

(1) 使用計測器 Equipment Used

ACパワーソース : AA2000XG (Takasago)

AC Power Source

ヘルムホルツコイル : HHS5215 (Spulen)

Helmholtz Coil

(2) 試験条件 Test Conditions

・入力電圧 : 100VAC

Input Voltage

・出力電流 : 100%

Output Current

・試験時間 : 10秒以上(各方向)

Test Time More than 10sec(Each direction)

・周囲温度 : 25°C

Ambient Temperature

・出力電圧 : 定格

Output Voltage Rated

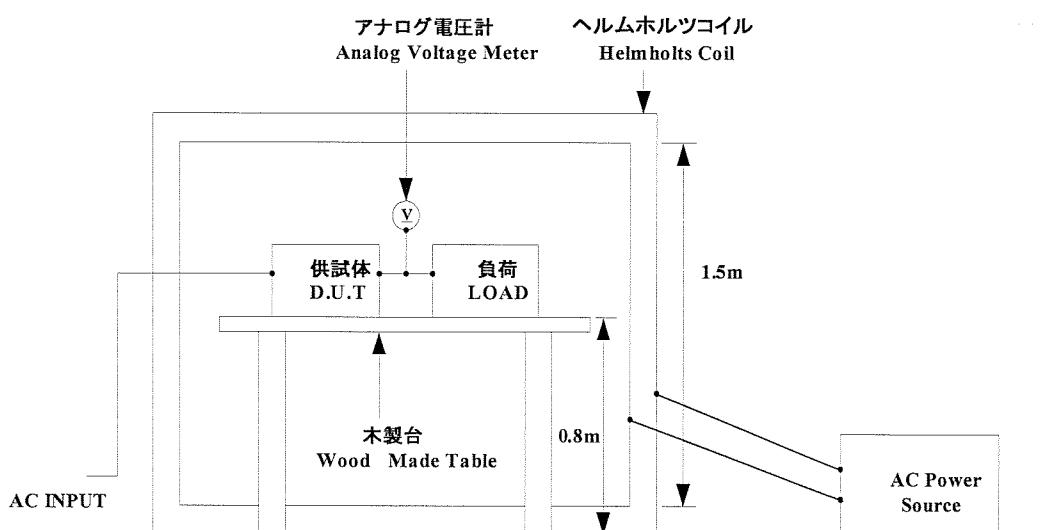
・印加磁界周波数 : 50Hz

Magnetic Frequency

・印加方向 : X, Y, Z

Direction

(3) 試験方法及び印加箇所 Test Method and Device Test Point



(4) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中の出力電圧変動は初期値(試験前)の±5%を限度とする事。

Output voltage regulation not to exceed ±5% of initial (before test) value during test.

2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事。

Output voltage to be within regulation specification after the test.

3. 1、2共に発煙／発火及び出力ダウンなき事。

Along with 1 and 2, without the occurrence of smoke and fire, as well as no output failure.

(5) 試験結果 Test Result

Magnetic Field Strength (A/m)	VS150E-5	VS150E-24
1	PASS	PASS
3	PASS	PASS
10	PASS	PASS
30	PASS	PASS

7. 電圧ディップ、瞬停 immunity 試験

Voltage Dips, Short Interruptions Immunity Test (IEC61000-4-11)

MODEL : VS150E

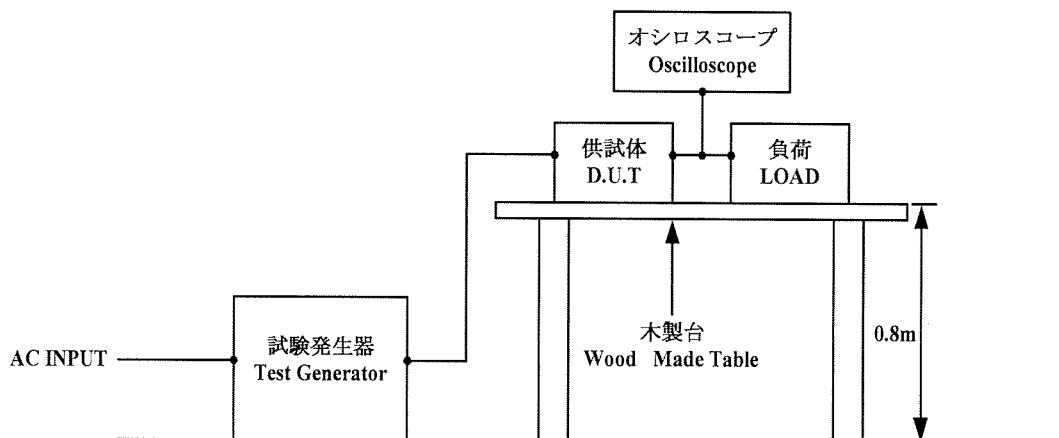
(1) 使用計測器 Equipment Used

試験発生器 : AA2000XG (Takasago)
 Test Generator

(2) 試験条件 Test Conditions

・入力電圧 Input Voltage	: 100VAC	・出力電圧 Output Voltage	: 定格 Rated
・出力電流 Output Current	: 100%	・周囲温度 Ambient Temperature	: 25°C
・試験回数 Number of Tests	: 3回 3 times	・試験間隔 Test interval	: 10秒以上 More than 10sec

(3) 試験方法及び印加箇所 Test Method and Device Test Point



(4) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事。
Output voltage to be within output voltage regulation specification after the test.
2. 発煙／発火なき事。
Smoke and fire do not occur.

(5) 試験結果 Test Result

Test Level	Dip rate	Continue Time	VS150E-5	VS150E-24
70%	30%	500ms	PASS	PASS
40%	60%	200ms	PASS	PASS
0%	100%	10ms	PASS	PASS
0%	100%	20ms	PASS	PASS
0%	100%	5000ms	PASS	PASS